PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-288332

(43)Date of publication of application: 31.10.1995

(51)Int.Cl.

H01L 31/0232

H01L 21/56

H01L 23/28 HO1L 31/10

(22)Date of filing:

(21)Application number: 06-255457 20.10.1994 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(72)Inventor: TAKAHASHI SAKANOBU ISHIYAMA TAKAYUKI

> WATANABE KOJI KUBO SHINICHI FUTAKI KAZUYUKI

(30)Priority

Priority number: 06 27066 Priority date: 25.02.1994 Priority country: JP

(54) LIGHT ELEMENT ASSEMBLY AND MANUFACTURE THEREOF

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim]]Where a light corpuscle child and an IC chip arranged in the neighborhood are mounted in a device loading region of a leadframe provided with an external connection terminal at least, It is a light corpuscle child assembly which carries out the resin seal of the circumference of this device loading region except for an external connection terminal region so that lightwave signal ON Deji to this light corpuscle child may become transparent at least, A light corpuscle child assembly, wherein the surface of the above-mentioned IC chip before a resin seal is carried out is covered with light impermeability nature resin and a perimeter enclosure except above-mentioned lightwave signal ON Deji of the above-mentioned device loading region after a resin seal is covered with a shielding piece connected with an external connection terminal for grounding of said leadframe. [Claim 2]A light corpuscle child assembly, wherein resin which closes the circumference except the external connection terminal region according to claim 1 is fabricated so that said shielding piece may be made inherent.

[Claim 3]In the above-mentioned device loading region of a leadframe currently formed where a shielding piece with a deployment outside which is a manufacturing method of the light corpusch child assembly according to claim 1, and the circumference except lightwave signal ON Deji to the above-mentioned light corpuscle child can cover when it inserts into a cube type, and a size is connected with an external connection terminal for grounding. A process of mounting a device containing the above-mentioned light corpuscle child and an IC chip, and a process of covering the surface of this mounted IC chip with light impermeability nature resin, By process of carrying out the resin seal of the device loading region except an external connection terminal region of this leadframe by transparent resin with a mounted device, and forming a transparent resin body, and insertion along this transparent resin outside-of-the-body side of the above-mentioned shielding piece. A manufacturing method of a light corpuscle child assembly including a process of covering the circumference of this transparent resin body.

[Claim 4]A manufacturing method of a light corpuscle child assembly including a wrap resimmolding process for a perimeter enclosure except lightwave signal ON Deji to a light corpuscle child of said shielding piece in a manufacturing method of the light corpuscle child assembly according to claim 3.

[Claim 5]In the above-mentioned device loading region of a leadframe currently formed where a shielding piece with a deployment outside which is a manufacturing method of the light corpuscle child assembly according to claim 1, and the circumference except lightwave signal ON Deji to the above-mentioned light corpuscle child can cover when it inserts into a cube type, and a size is connected with an external connection terminal for grounding. A process of mounting a device containing the above-mentioned light corpuscle child and an IC chip, and a process of covering the surface of this mounted IC chip with light impermeability nature resin, A process of inserting in the above-mentioned shielding piece so that it may be inherent with a device with which the device loading region was mounted, and forming it in a cube type, A manufacturing method of a light corpuscle child assembly including a process of carrying out the resin seal of the device loading region except an external connection terminal region of the above-mentioned leadframe by

transparent resin with the above-mentioned device so that the above-mentioned shielding piece formed in a cube type may be inherent.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [1000]

Industrial Application This invention relates to the optical associated equipment (in a sentence, it is considered as a light corpuscle child assembly below) which changes a lightwave signal into an electrical signal, or changes an electrical signal into a lightwave signal. Lose the influence of the lightwave signal to IC for signal transformation arranged in the neighborhood especially combining a light corpuscle child, and control noise generating as a light corpuscle child assembly, and. It is related with the light corpuscle child assembly who shielded certainly the perimeter enclosure except the lightwave signal ON Deji field to a light corpuscle child, and stabilized it in characteristic, and its manufacturing method, without preparing a special shielding member. [0002] Although the case where an optical cable is used for the signal wire which connects between each device with the increase in the amount of information to exchange has increased in the latest electronic equipment field. In order to change into the lightwave signal which changes into an electrical signal the lightwave signal sent through an ontical cable, or sends an electrical signal into an optical cable, it is necessary to make the light corpuscle child assembly provided with the light corpuscle child and IC for signal transformation at least intervene between an optical cable and an electronic device.

F00031

[Description of the Prior Art]Drawing 10 is a schematic diagram which illustrates the composition of the conventional light corpuscle child assembly with a manufacturing method, and sectional view (10-2) (10-1) indicates composition to be is a figure showing internal circuitry.

[0004] By a diagram, the case of the light corpuscle child assembly for reception is explained as an example. By (10-1) (10-2) of drawing 10, the light corpuscle child assembly 1 for reception, The leadframe 11 with four external connection terminal 11.1 and 11.2 which were separated separately. 11.3, and 11.4. The photo detector 12 like a pin photodiode carried in the predetermined region of external connection terminal 11.1, IC chip 13 for signal transformation carried in the predetermined region of external connection terminal 11.2, each external connection terminal 11.1, and 11.2, 11.3, transparent resin 14' which closes this photo detector 12 and IC chip 13 to square-shaped block like shape with the loading region of the leadframe 11 like the range shown that only the tip of 11 is exposed with the dashed line A. The perimeter enclosure except the optical fiber inserting part 16a of the hole shape which established the perimeter enclosure except the photo detector mounting surface side of the transparent resin body 14 of the square shape closed by this transparent resin 14' in the wrap electromagnetic wave shielding member 15, and the photo detector 12 by the side of

this photo detector mounting surface and a corresponding field. It comprises the mold body 16 which consists of wrap light impermeability type resin 16.

[0005]And this light corpuscle child assembly 1 in this case fixes IC chip 13 to the predetermined region of external connection terminal 11.2 which fixes the photo detector 12 to the predetermined region of external connection terminal 11.1 of the above-mentioned leadframe 11 by conductive paste etc. first, and serves as an earthing terminal again by the same means.

[0006] Subsequently, connect an output electrode to IC chip 13 again at external connection terminal 11.a which serves as a power supply terminal in the power electrode of the photo detector 12, respectively, and. Each remaining two electrodes of IC chip 13 are connected to external connection terminal 11.a and external connection terminal 11.a used as an output terminal.

[0007]Then, carry out closure covering of the dashed line region A which this leadframe 11 mentioned above by transparent resin 14" with photo detector 12 and 1C chip 13 at square-shaped block like shape, and the transparent resin body 14 is formed, Then, the surface necessary region is covered by the electromagnetic wave shielding member 15 which consists of Nesa membranes, and it is made to connect with the above-mentioned external connection terminal 11.2 used as an earthing terminal too hastily.

(0008)The described area A is closed in a square shape by light impermeability form resin 16', and he forms the mold body 16, and is trying to constitute the light corpuscle child assembly 1 of a graphic display so that the optical fiber inserting part 16a for inserting the optical fiber which is not illustrated to the photo detector 12 and a corresponding field may be formed as a concave hole. [0009]The photo detector 12 of this transparent resin body 14 and the hemispherical convex lens 14a currently formed in the corresponding optical fiber inserting part 16a make the photo detector 12 condense the lightwave signal from the optical fiber which is not illustrated. [0010]In this light corpuscle child assembly 1, since the lightwave signal which enters into the photo detector 12 is changed with 1C chip 13 and outputted from external connection terminal 11.3 of an output side, a necessary electrical signal can be sent to the electronic device connected with this external connection terminal 11.3.

F00111

[Problem(s) to be Solved by the Invention]However, in this light corpuscle child assembly 1. There is a problem referred to as acting on the transistor etc. which a part of lightwave signal which enters into the light corpuscle child 12 since it approaches and both the light corpuscle children 12 and IC chips 13 that are located are covered with transparent resin 14 'tradiates with IC chip 13, and constitute it, and generating a noise, Since stage film formation special to formation of the electromagnetic wave shielding member 15 was required, there was a problem referred to as a man day starting and being unable to expect improvement in productivity.

[Means for Solving the Problem]An aforementioned problem is in a state which mounted at least a light corpuscle child and an IC chip arranged in the neighborhood in a device loading region of a leadframe provided with an external connection terminal, It is a light corpuscle child assembly which carries out the resin seal of the circumference of this device loading region except for an external connection terminal region so that lightwave signal ON Deji to this light corpuscle child may become transparent at least, The surface of the above-mentioned IC chip before a resin seal is carried out is covered with light impermeability nature resin, and a perimeter enclosure except above-mentioned lightwave signal ON Deji of the above-mentioned device loading region after a resin seal is solved with a light corpuscle child assembly covered with a shielding piece connected with an external connection terminal for grounding of said leadframe.

[0013] Where a light corpuscle child and an IC chip arranged in the neighborhood are mounted in a device loading region of a leadframe provided with an external connection terminal at least, It is a manufacturing method of a light corpuscle child assembly which carries out the resin seal of the circumference of this device loading region except for an external connection terminal region so that lightwave signal ON Deji to this light corpuscle child may become transparent at least, In the above-mentioned device loading region of a leadframe currently formed where a shielding piece

with a deployment outside which the circumference except lightwave signal ON Deji to the abovementioned light corpuscle child can cover when it inserts into a cube type, and a size is connected with an external connection terminal for grounding. A process of mounting a device containing the above-mentioned light corpuscle child and an IC chip, and a process of covering the surface of this mounted IC chip with light impermeability nature resin, By process of carrying out the resin seal of the device loading region except an external connection terminal region of this leadframe by transparent resin with a mounted device, and forming a transparent resin body, and insertion along this transparent resin outside-of-the-body side of the above-mentioned shielding piece. It is solved by a manufacturing method of a light corpuscle child assembly including a process of covering the circumference of this transparent resin body.

[0014]
[Function]Noise generating as an IC chip according the surface of an IC chip to a wrap and a lightwave signal exposure with light impermeability nature resin can be controlled.

[0015]Since a leadframe is what is formed with a metal plate, the electromagnetic shielding as a light corpuscle child assembly is realizable by covering the circumference of a device by using this a part of leadframe as a shield plate.

[0016]Then, the leadframe equipped with the shielding piece with the shape of an extensive form which the circumference of the field (it is considered as a device mounting region in a sentence below) which mounts a light corpuscle child, an IC chip, etc. of a leadframe bends in this invention, and can be covered with shaping, and a size is used, After covering the IC chip surface mounted in the device mounting region of this leadframe by light impermeability nature resin, A light corpuscle child assembly half completion object is formed by the forming cycle by the same transparent resin as drawing 10, and it is made to realize control of noise generating as a light corpuscle child assembly, and positive electromagnetic shielding with covering this light corpuscle child assembly half completion object with bending of the above-mentioned shielding piece of an after an appropriate time.

[0017]Therefore, the light corpuscle child assembly which both noise suppression and positive electromagnetic shielding without a special shielding member can realize can be constituted easily. 100181

[0018] [Example] Drawing 1 is a figure which illustrates roughly the composition of the light corpuscle child assembly which becomes this invention, and the manufacturing process explanatory view (the 1) of working example which shows drawing 1 drawing 2, the manufacturing process explanatory view (the 2) of working example which shows drawing 1 drawing 3, and drawing 4 are the manufacturing process explanatory views (the 3) of working example shown in drawing 1. [0019] The figure with which drawing 5 explains other examples of composition of a light corpuscle child assembly, the figure with which drawing 6 explains the 3rd example of composition of a light corpuscle child assembly. The figure (the 1) with which drawing 7 explains other manufacturing methods of a light corpuscle child assembly in process, and drawing 8 explains other manufacturing methods of a light corpuscle child assembly in process, and drawing 9 are figures (the 3) which illustrate other manufacturing methods of a light corpuscle child assembly in process, and drawing 9 are figures (the 3) which illustrate other manufacturing methods of a light corpuscle child assembly in process,

[0020]Since the case where each is made to build in the capacitor made external with the light corpuscle child assembly of drawing 10 by a diagram is made into the example, the circuitry in the device mounting region of a leadframe differs from drawing 10, but. It is omitted about the explanation which the same sign is attached and expressed to the same object member and part as drawing 10 since the light corpuscle child assembly of drawing 10 is made to correspond functionally, and overlans.

[0021]The light corpuscle child assembly 2 as an object for reception which becomes this invention by <u>drawing 1</u>, Four external connection terminal 21.1 and 21.2 which were separated separately, 21.3, and 21.4, Shielding piece 21.5 following external connection terminal 21.1 for analog signal grounding of them, The leadframe 21 provided with light corpuscle child mounting stage 21.6 independently located, respectively inside this each external connection terminal 21.1 - 21.4, and

common terminal 21.7 which is not illustrated, The predetermined region of the above-mentioned external connection terminal 21.1 is adjoined at it. The 1st chip capacitor 22 mounted ranging over between the predetermined regions of located external connection terminal 21.2 for power supply terminals, The 2nd chip capacitor 23 mounted ranging over between the predetermined region of this external connection terminal 21.1, and the predetermined region of the above-mentioned light corpuscle child mounting stage 21.6 which adjoins it, the photo detector 12 carried in the above-mentioned light corpuscle child mounting stage 21.6. The light impermeability nature resin 24 which covers the surface of IC chip 13 carried on this leadframe 21 near [for an output] the external connection terminal 21.4, and this IC chip 13, And it is constituted with the device loading region of the leadframe 21, including at least transparent resin 14 closed to the same square-shaped block like shape as drawing 10 so that only each external connection terminal tip may expose the above-mentioned photo detector 12 and each chip capacitors 22 and 23. [00221lt is formed in the almost same size as the device loading region mentioned above, and, as for

shielding piece 21.5 of the above-mentioned leadframe 21, the hole 21a of the size corresponding to the optical fiber inserting part 16a mostly explained by drawing 10 is formed in the central area. [0023] Then, after fixing each above-mentioned chip capacitors 22 and 23, the light corpuscle child 12, and IC chip 13 to each prescribed position of the leadframe 21 by conductive paste etc. first, the light corpuscle child's 12 electrode is connected to the above-mentioned common terminal 21.7. [0024]IC chip 13 the power electrode External connection terminal 21.2, External connection terminal 21.1 and the earth electrode for digital signals for the earth electrode for analog signals External connection terminal 21.3, An input electrode is further connected [an output electrode] with external connection terminal 21.4 for a current supply electrode with common terminal 21.7 as the above-mentioned light corpuscle child loading board 21.6, respectively. [0025]Subsequently, the surface of this IC chip 13 is covered with the light impermeability nature resin 24. Then, so that the dent hole 14b which has the hemispherical lens 14a of a convex in a center section in the same size as the optical fiber inserting part 16a explained to the position corresponding with the light corpuscle child 12 by drawing 10 may be formed. Close the device loading region perimeter enclosure except an external connection terminal field by transparent resin 14' like drawing 10, and the transparent resin body 14 of square-shaped block like shape is formed, The light corpuscle child assembly 2 like a graphic display can consist of inserting the abovementioned shielding piece 21.5 of this leadframe 21 into after an appropriate time so that the surface

of this transparent resin body 14 may be touched.

[0026]Since it is intercepted by above-mentioned light impermeability nature resin 24' even if a part of lightwave signal which enters into the photo detector 12 irradiates with IC chip 13 by which close arrangement is carried out in this light corpuscle child assembly 2, Positive electromagnetic shielding can be obtained without being able to control the noise generated conventionally and preparing a special electromagnetic shielding member.

[0027] Drawing 2 - drawing 4 explain the example of a manufacturing method of this light corpuscle child assembly 2 in process below. By <u>drawing 2</u> in which the leadframe which realizes this invention is shown. <u>Drawing 1</u> explains each of external connection terminal 21.₃, 21.₄, 21.₅, 21.₆, shielding piece 21.₅ and light corpuscle child mounting stage 21.₆, and common terminal 21.₇, Each field is connected with two strip material 21' by for example, Tiber t_1 - t_2 .

[0028] The field shown with the dashed line B of a figure is a device loading region corresponding to the range shown with the dashed line A of drawing 10. Then, each chip capacitors 22 and 23, the light corpuscle child 12, and IC chip 13 in drawing 1 are fixed to each prescribed position of this leadframe 21 by conductive paste etc., It changes into the state which it connects with the usual bonding art and shows by drawing 3 (3-1) as drawing 1 explained between each terminal of each device and this leadframe 21, and a stage.

[0029]subsequently, it is shown in (3-2) -- as -- the surface of IC chip 13 -- for example, --, if only the quantity which is sufficient for a wrap in the surface trickles the light impermeability nature resin 24 like the black epoxy resin softened at about 150 **, The surface of this IC chip 13 can be covered by this light impermeability nature resin 24, as (3-3) shows.

[0030]If a coat mold is carried out to square-shaped block like shape with the dent hole 14b which explained the device loading region B in <u>drawing 2 by drawing 1 by transparent resin 14' of drawing 10</u> and the transparent resin body 14 is formed after an appropriate time, it can change into the state which shows by drawing 4 (4-1).

[0031]Henceforth, carry out cutting removal of each Tiber t_1 - t_0 of <u>drawing 2</u>, and. By cutting a terminal area with each strip material 21, and also inserting in the above-mentioned shielding piece 21.3 along the surface of this transparent resin body 14, the necessary light corpuscle child assembly 2 can be obtained, as shown in a figure (4-2).

[0032]Since the above-mentioned dent hole 14b established in the field corresponding with the light corpuscle child 12 in this light corpuscle child assembly 2 and the hole 21a provided in shielding piece 21₃ of the leadframe 21 correspond, The lightwave signal from an optical fiber is efficiently convertible for an electrical signal by the condensing effect by the hemispherical lens 14a of the convex currently formed in this dent hole 14b.

[0033]Since the above-mentioned shielding piece 21.5 of the leadframe 21 can use as an electromagnetic shielding member as it is, a necessary light corpuscle child assembly can be constituted easily and cheaply, without preparing a special electromagnetic shielding member. [0034]drawing 5 is realized in order to heighten further the electromagnetic shielding effect in the light corpuscle child assembly 2 explained by drawing 2.— making (5-1)— the shape of the leadframe made to apply is shown and the state at the time of completion is shown again (5-2). [0035]Namely, by drawing 5.(5-1) the leadframe 31 in this case, Only the field of shielding piece 21.5 of the above-mentioned leadframe 21, When it inserts in along the surface of the above-mentioned transparent resin body 14, it transposes to shielding piece 31.1 expanded in the shape of [which the perimeter enclosure of this transparent resin body 14 can cover] a development view, and other patterns are formed like the above-mentioned shielding piece 21.5.

[0036]Therefore, by bending this shielding piece 31.1 with the dashed line C, D, and E along the outside surface of the transparent resin body 14, after passing through the process explained by drawing 3 - drawing 4 below, the necessary light corpuscle child assembly 3 can be obtained, as shown in a figure (5-2).

[0037]Since the perimeter enclosure of a device loading region will be covered by the abovementioned shielding piece 31.1 in this light corpuscle child assembly 3, there is a merit which can realize electromagnetic shielding still more positive than the case of <u>drawing 1</u> without preparing a special shielding member.

[0038]Drawing 6 explaining the 3rd example of composition as a light corpuscle child assembly shows the composition of the light corpuscle child assembly which covered the surface with insulating resin. namely, <u>drawing 6</u> which makes an example the case where it is made to apply to the light corpuscle child assembly 3 explained by <u>drawing 5</u> -- it is (6-1) -- the figure which gives illustration explanation of the formation method of coated resin roughly -- it is (6-2) -- it is a figure showing the state at the time of completion.

[0039]The metallic mold 6 for coated resin formation with the figure (6-1) showing the state at the time of coated resin formation, It comprises the punch 65 together put on the upper surface of the bottom part 61 with which the cavity 61a which the shield part main part except the external connection terminal region of the light corpuscle child assembly 3 mentioned above can insert with few margins is formed, and this bottom part 61.

[0040]And the above-mentioned light corpuscle child assembly 3 which made the light corpuscle child 12 the cavity 61a of the bottom part 61 the upper surface side is formed in a means by which it is not illustrated that it positions in the external connection terminal region, and can fix etc., and the ejecting mechanism part 62.

[0041] The projection 65a which inserts in the hole 21a on shielding piece 31.1 of the light corpuscle child assembly 3 positioned by the above-mentioned bottom part 61 and a corresponding position at this hole 21, and can contact the surface of the transparent resin body 14, and the gate 65b for resin injections provide in the punch 65, and it is ********.

[0042] Then, if both are combined by contact with the account punch 65 of Gokami which set and

positioned the light corpuscle child assembly 3 explained to the cavity 61a of the above-mentioned bottom part 61 in the state where it opened to the punch 65, by drawing 5 so that the light corpuscle child 12 might turn to the upper surface side, and this bottom part 51. It can change into the state of the figure which has a crevice in the perimeter enclosure of the shield part main part except an external connection terminal region.

[0043]Therefore, by pouring in molding resin 41' for covering, the perimeter enclosure except an external connection terminal region can constitute the light corpuscle child assembly 4 covered with this resin 41' from the gate 65b of the punch 65, as shown in a figure (6-2).

[0044]Since the shielding piece connected with a leadframe in this light corpuscle child assembly 4 is not exposed to the surface, Rust generating, deterioration, etc. as a shielding piece by a circumferential atmosphere, environment, etc. can be controlled, without performing a surface treatment special to this shielding piece field, and since the surface is covered with insulating resin, there is a nerit which can also perform freely wearing to a narrow part, a circuit proximity part, etc. [0045]In this light corpuscle child assembly 4, since it is not necessary to limit coated resin 41' to transparent resin and can apply to any resin, there is also a merit which resin can choose freely in consideration of the price and moldability as resin, a color tone, etc.

[0046] <u>Drawing 7</u> in which other manufacturing methods as a light corpuscle child assembly are shown - <u>drawing 9</u> make an example the case where a light corpuscle child assembly is constituted using the leadframe 21 explained by <u>drawing 2</u>. That is, <u>drawing 7</u>(7-1) expresses the leadframe in the state where <u>drawing 3</u> explained.

[0047]Then, after carrying out cutting removal of Tiber t_2 and t_3 which are connected with shielding piece 21_3 of this leadframe 21_3 It changes into the state of showing a connecting part with the device loading region of this shielding piece 21_3 that became tongue-shaped that the hole 21 a of this shielding piece 21_3 corresponds with the light corpuscle child 12 of a device loading region for carrying out trough folding by E of a graphic display, and an F line, respectively (7-2). [0048]Subsequently, a transparent resin body is formed with the same resin-molding art as the formation method of the transparent resin body 14 explained by $\frac{1}{2}$ drawing $\frac{1}{2}$. Drawing $\frac{1}{2}$ (8-1) is a figure showing the state at the time of resin molding in this case.

[0049]Namely, the metallic mold 7 for resin molding at this time, It comprises the punch 75 together put on the upper surface of the bottom part 71 with which the cavity 71a which the abovementioned device loading region except the external connection terminal region in drawing 7(7-2) can insert with few margins with shielding piece 21.5 is formed, and this bottom part 71. [0050]And the above-mentioned leadframe 21 to which shielding piece 21.5 ***** made the light corpuscle child 12 the upper part is formed in a means which is positioned in the external connection terminal region, and can be fixed and which is not illustrated, and the ejecting mechanism part 72 by the cavity 71a of the bottom part 71.

[0051] The gate 75a for resin injections is established in the punch 75. Then, after setting and positioning the above-mentioned leadframe 21 to the cavity 71a of the above-mentioned bottom part 71 in the state where it opened to the punch 75 so that the shielding piece 21.5 may turn to the upper part, By pouring in transparent resin 14' from the gate 75a of this punch 75, where the abovementioned punch 75 is combined with this bottom part 71. The perimeter enclosure except the external connection terminal region connected with strip material 21' can form light corpuscle child assembly half completion object 5' closed by this transparent resin 14', as shown in a figure (8-2). 100521Therefore, by carrying out cutting removal of Tiber t₁ - t₅ of the above-mentioned leadframe 21 below, and cutting the connecting part of each external connection terminal 21.1 - 21.4, and strip material 21', the necessary light corpuscle child assembly 5 can be obtained, as shown in drawing 9. 100531In the manufacturing method of this light corpuscle child assembly 5, since the light corpuscle child assembly 4 explained by drawing 6 and the light corpuscle child assembly with which the surface was similarly covered with insulating resin can consist of 1 time of a resinmolding process, there is a merit which can be constituted more efficiently than the abovementioned light corpuscle child assembly 4. [0054]

[Effect of the Invention]By this invention, the light corpuscle child assembly which control of noise generating as a light corpuscle child assembly and positive electromagnetic shelding can realize efficiently simultaneously, and its manufacturing method can be provided like ****.

[0055]Although the case where a light corpuscle child is a photo detector is made into the example in explanation of this invention, an equivalent effect can be acquired even if it replaces this light corpuscle child with the light emitting device like LED. Although the case where the means which makes a non-shielding region lightwave signal ON Deji to the light corpuscle child who provides in the shielding piece of a leadframe is a round hole is illustrated in explanation of this invention, it is clear that an equivalent effect is acquired, for example by other means, such as a square hole and a slit.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開平7-288332

(43)公開日 平成7年(1995)10月31日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FΙ						技術表示箇所
HOIL	31/0232		J D 8617-4M							
	21/56	ز								
	23/28	D								
				H01L		31/02		D		
						31/10			Α	
			審查請求	未辦求	請求項	の数5	OL	(全 9	頁)	最終頁に続く
(21)出顯壽号		特職平6-255457		(71)世	人際	000005	223			Ph 1000000000000000000000000000000000000
						富士通	株式会	ži:		
(22)出顧日		平成6年(1994)10月20日							てとか	田中1015番地
				(72) 49	(72) 発明者 ▲高▼橋 栄悦					
(31) 優先権主張番号		特顯平6-27066		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地						田中1015路線
(32) 優先日		平6 (1994) 2 月25日		富士通株式会社内				E TOTO E P		
(33) 優先権主張国		日本 (JP)		(72) 発明者 石山 貴之						
		D4 (3.1)		(14/5)	2977H	,		ulu rin (III) (S	r lade	田中1015番地
						富士通			77.7	TI T- TOTOMENS
				(72) \$	ate Do e	渡辺		ETL3		
				(12)9	297-01			elects DDD	r t. a.	on description
									Z.EAN	田中1015番地
						富士選				
				(74) ft	理人	弁理士	井桁	夏一		
				1						最終頁に続く

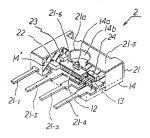
(54) 【発明の名称】 光素子組立体とその製造方法

(57)【要約】

【目的】 光素子とICチップとを持つ光素子組立体に 関し、ノイズ抑制と確実なシールドを安価に実現して生 産性向上を図ることを目的とする。

【構成】 外部接続端子を見えたリードフレームのデバイス搭数域に少なくとも光素子とその近例に配置される にケッアとを実施した状態で、設定条子へか近傍入 出路が少なくとも透明になるように続テバイス搭数域の 周囲を外路接続所子域を除いて樹脂対由してなる光素子 組立体であって、横節付止される前の上記1 Cチップ13 の表面が光不透過性制能なで被覆されていると共に、樹 膝針上体の上記デバイス搭載域の上記学信号入出路を除 く全周囲を前記リードレーム2の接地用の外部接続端 子に繋がるシールド片21、て被膜して構成する。

本発明になる光素子組立体の構成を概略的に説明する図



【特許論或の新用】

【請求項1】 外部接触場下を具えたリードフレームの デバイス搭載域に少なくとも光票子とその近傍に配置さ れるICチップとを実装した状態で、該光等への光信 号入出路が少なくとも透明になるように該デバイス搭載 域の問題と外部接称端子域を除いて胡脂封止してなる光 電子組り体エネルマ

樹脂封止される前の上記ICチップの表面が光不透過性 耐脂で拡覆されていると共に、楊節封止後の上記デバイ ス括級域の上記光信号入出路を除く全周囲が前記リード フレームの接地用の外部接続端子に繋がるシールド片で 被覆されていることを特徴とする光素子組立体。

【請求項2】 請求項1記載の外部接続端子域を除く周 囲を封止する樹脂が、前記シールド片を内在させるよう に成形されていることを特徴とする光楽子組立体。

【請求項3】 請求項1記載の光素子組立体の製造方法であって.

箱形に折り込んだときに上記光素子への光信号入出路を 除く周囲か質い得るような展開外形と大きるを持つシー ルド片が接地用の外部接機網子に繋がった状態で形成さ れているリードフレームの上記デバイス搭載域に、上記 光楽子と I C チップとを含むデバイスを実換する工程

実装された該ICチップの表面を光不透過性樹脂で被覆する工程と、

該リードフレームの外部接続場子域を除くデバイス搭載 域を、実装されたデバイスと共に透明な樹脂で樹脂封止 して過期機能なを変ける。TEPト

して透明樹脂体を形成する工程と、 上記シールド片の該透明樹脂体外面に沿う折り込みで、 該透明樹脂体の周囲を被覆する工程。

とを含むことを特徴とする光素子組立体の製造方法。 【請求項4】 請求項3記載の光素子組立体の製造方法

前記シールド片の光素子への光信号入出路を除く全周囲 を覆う樹脂成形工程

を含めることを特徴とする光素子組立体の製造方法。 【請求項5】 請求項1記載の光素子組立体の製造方法 であって、

箱形に折り込んだときに上記光素子への光信号人出路を 除く周囲が攫い得るような展開外形と大きさを持つシー ルド片が接地用の外部接触端子に繋がった状態で形成さ れているリードフレームの上記デバイス搭載域に、上記 光素子と I C チップとを含むデバイスを来書する工程

実装された該「Cチップの表面を光不透過性樹脂で被覆 する工程と、

上記シールド片を、そのデバイス搭載域が実装されたデ バイスと共に内在するように折り込んで箱形に形成する 工程と、

上記リードフレームの外部接続端子域を除くデバイス搭

載城を、箱形に形成された上記シールド片が内在し得る ように上記デバイスと共に透明な樹脂で樹脂封止する工 程

とを含むことを特徴とする光素子組立体の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【座集」の利用分野」本等別は光信号を電気信号に変換 しまたは電気信号を光信号に変換する光照を装す(以下 サママでは光光子性血体とする)に係り、特に光光子と組 み合わせてその近傍に配置される信号変換用ICへの光 信号の影響をなくして光光子組立体としてのノイズ毛 を別時するとは、特別なシールド部村を解信すること なく光素子への光信号入出路領域を除く全周囲を確実に シールドして特性的に安定させた光素子組立体とその製 遠方法に関する

[0002] 最近の電子機器分野では建り取りする情報 最の増加に作って各装置間を繋ぐ信号線に光ケーブルを 使用する場合が多くなっているが、光ケーブルを選して 送られてくる光信号を電気信号に変換しまたは電気信号 を光ケーブルに違り込む光信号に変換しまたは、少なく とも光素子と信号を設由してとを見えた光素平坦広体を 光ケーブルと電子装置間に介在させる必要がある。

[0003]

【従来の技術】図10は従来の光素子組立体の構成を製造 方法と共に説明する概略図であり、(10-1)は構成を示す 新聞図(10-2)は内部の回路構成を示した図である。

【0004】なお図では受信用光素子組立体の場合を例として説明する。図10の(10-1)、(10-2) で受信用の光素子組立体1は、個々に分離した4本の外部接続端子1

1、11。, 11。, 11。持つリードフレーム11と、タキ 結構機器子11、の所定域に蓄積されているビン・スト タイオードの助き受光素子12、外部修成等子11。の所定 域に落起されている信号受険用の10キップ13。各外部 核数等子11。11。、11。、11。、11。を大型のかが高さ ように例えば破線へで示す範囲の如く該受光素子12と「 Cチップ13とぞリードフレーム11の指型域と共上角形プ ックをに対しする透明側部は、2数例段節は「で対 止された角形の透明度断に14の受光素干積鉱面配を除く 金周囲を優了電磁波シールド部村15、および該受光素子 搭載面面の受光素干燥を加速した元状の光 ファイバ挿入部にる。を除ぐ全周囲を覆り光不透過時場胎 は、からなるまールドな低かで構成されている。

【0005】そしてこの場合の該光素子組立体1は、先 ず上記リードフレーム11の外部接続端子11.1の所定域に 受光素子12を導電ペースト等で固定しまた接地端子とな 会外部接続端子11.2の所定域にICチップ13を同様の手 段で間定する。

【0006】次いで、受光素子12の北源電極を電源端子となる外部接続端子11-4にまた出力電極をICチップ13にそれぞれ接続すると共に、ICチップ13の残り2個の

各電極を出力端子となる外部接続端子11.3と外部接続端 子11.4とに接続する。

【0007】その後、該リードフレーム11の上述した竣 線域Aを受光器子12・【Cチップ13と共に透明機能14 で角形プロック状に封止被覆して透明機能体14を形成 し、続いてその表面所要減を例えばネサ膜からなる電磁 波シールド部が13で覆いそれを接地端子となる上記外部 接続端子11、近路转七 bめる

【0008】更に、受光素子12と対応する領域に図示されない光ファイバを挿入するための光ファイバ列入部であるように、上記領域のを予断機能のであるように、上記領域のを予修している。 過形機能はで、今角形に対比してモールド体はを形成して 図示の光素子組立体1を構成するようにしている。

【0009】なお、該透明樹脂体14の受光素子12と対応 する光ファイバ挿入部16a に形成されている半球状凸レ ンズ14a は図示されない光ファイバからの光信号を受光 素子12に集光させるものである。

【0010】かかる光素子組立体1では、受光素子12に 入射する光信号がICチップ15で変換されて出力側の外 部接続端子11。から出力されるので、該外部接続端子11 。3に繋がる電子装置に所要の電気信号を送達することが できる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしかかる光条子組 並体」では、近接して位置する光条子12と 「ヒテップ13 対は、透明能力は、で被費されいるため光条子12に入 射する光信号の一部が「ヒテップ13を照射しそれを構成 するトランジスク等に「ヒテップ13を照射しそれを構成 するトランジスク等に「ヒテップ13を照射したなを構成 があると言う同思があり、また電磁波・ルード部がかっ 形成に特別な成膜工程が必要なることから工数が低かっ ために なった。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題は、外報後聴端 子を具えたリードンレームのデバイス掲載域に少なくと も光端子とその近傍に配置されるICチップとを実装し た状態で、該光素子へのが信号入出路が少なくとも透明 でなるように試テバイス 積載域の開発・外部接地場中域 を除いて樹脂料止してなる光素子規立体であって、樹脂 封止される前の上記ICチップの表面が光不透離性制能 を被覆されている光末に、樹脂は後の上記デバイス搭 載域の上記光信号入出路を除く全期間が高記リードフレ 山ムの指地用の外部接接端子に繋がるシールド片で破覆 されている光素子組立体によって解決される。

【0013】また、外部線操機子を見えたリードフレームのデバイス搭数域に少なくとも光素子とその近傍に配置される「Cチップとを実験した状態で、該光素子への光信号人出路が少なぐとも透明になるように該デバイス 搭数域の週間を外部接続銀子域を除いて動脂封止してなる米素子組立体の製造方法であって、前形に折り込んだ ときに上記光素子への光信号入出路を較く同用が関い場 るよう空間削予形と大きさを持つシールド片が接触用の 外部接険端子に繋がった状態で形成されているリードフ レームの上記デバイス搭載数に、上記光第子とICチッ プとをむデバイスを実験する工程と、実施されて決ま でチップの表面を大不透過性観響で被刺する工程と、 以リードンレームの外部接機端子域を除くデバイス搭載域 を、実施されたデバイスとれた適明を関節で関節的止し ご週期間能を形成する工程と、上記シールドトの間の囲を 披檀する工程、とを含む光素子組立体の製造方法によっ で解決される。

[0014]

【作用】ICチップの表面を光不透過性樹脂で覆うと光 信号照射によるICチップとしてのノイズ発生を抑制す ることができる

【0015】またリードフレームは金属板で形成される ものであるため、該リードフレームの一部をシールド板 としてデバイス周囲を覆うことで光素子組立体としての 電磁シールドを実現することができる。

【9016】そご本港明では、リードンレームの光業 子や1Cチップ等を実装する剱域(以下文中ではデバイ ス実設級とする)の原囲が好り曲げ成形でカゲーし得る ような照形状と大きさを持つシールド片が備えられたス 実装域に実装された1Cチップ表面を光不透過性制能で 攫った後、図10両棟の透明樹能による成形工程で実業子 出立半転成体を形成し、止める後の上屋シールド片の折 り曲げて鉄光素子組立半完成体をカゲーすることで、光 素子組立体としてのノイズ発生の抑制と確実な電影シー ルドとを実現するようにじている

【0017】従って、ノイズ抑制と特別なシールド部材なしの確実な電磁シールドとが共に実現できる光素子組立体を容易に構成することができる。

[0018]

【実施例】図1は本発明になる光素子組立体の構成を概 略的に説明する図であり、図2は図1に示す実施例の製 造工程説明図(その1)、図3は図1に示す実施例の製 造工程説明図(その2)、図4は図1に示す実施例の製 造工程説明図(その3)である。

【0019】また図らは光素子細立体の他の構成例を設 明する図、図台は素子相はな解るの様の機を設 明する図、図7は光素子相な体の他の製造方法を工程的に設 明する図(その1)、図8は光素子組な体の他の製造方 法を工程的に即時つる図(その)、図9は光素子組な体の他の製造方 体の他の製造方法を工程的に説明する図(その3)であ な

【0020】なお図ではいずれも、図10の光素子組立体 で外付けとしたコンデンサを内蔵させた場合を例として いるので、リードフレームのデバイス実装域での回路構 成は図10と異なっているが、機能的には図10の光素子組 立体に対応させているので図10と同じ対象部材・部位に は同一の記号を付して表わしていると共に重複する説明 についてはそれを省略する。

【0021】図1で本発明になる受信用としての光素子 組立体2は、個々に分離した4本の外部接続端子21... 21.2, 21.3, 21.4と、その内のアナログ信号接地用の外 部接統端子21., に続くシールド片21.。、該各外部接続端 子21-1~21-4の内側にそれぞれ独立して位置する光素子 搭載ステージ21-8、図示されない共通端子21-3、とを備 えたリードフレーム21と、上記外部接続端子21、の所定 域とそれに隣接して位置する電源端子用の外部接続端子 21-2の所定域間に跨がって実装される第1のチップコン デンサ22、該外部接続端子21-1の所定域とそれに隣接す る上記光楽子搭載ステージ21。の所定域間に跨がって実 装される第2のチップコンデンサ23、上記光素子搭載ス テージ21。に搭載される受光素子12、出力用の外部接続 端子21.。近傍の該リードフレーム21上に搭載されるIC チップ13、該ICチップ13の表面を被覆する光不透過性 樹脂24、および上記受光素子12と各チップコンデンサ2 2,23 とをそれぞれの外部接続端子先端のみが露出する ようにリードフレーム21のデバイス搭載域と共に図10同 様の角形ブロック状に封止する透明樹脂14'とを少なく とも含んで構成されている。

【0022】なお、上記リードフレーム21のシールド片 21.5は例えば上述したデバイス搭載域とほぼ同じ大きさ に形成されているものであり、そのほぼ中央域には図10 で説明した光ファイバ挿入部16a に対応する大きさの孔 21a が形成されている。

【0023】そこで、先ず上記各チップコンデンサ22.2 3 と光素子12および I C チップ13をリードフレーム21の それぞれの所定位第に溥電ペースト等で固定した後、光 素子12の電極を上記共通場子21、に接続する。

【0024】またICチップ13は、その電源電話を外部 接続端子21.2と、アナログ信号用の接地電像を外部接続 第子21.2と、ディジタル信号用の接地電像を外部接続端 子21.3と、出力電極を外部接続端子21.2と、電源供給電 極を上記光案子指載板21.2と、更に入力電極を共通端子 21.2をそれを大統結する。

【0025】次いで就【Cテップ13の表面を光下透過性 世間なて被導力。 続いて、光素子12と対応する位置に 図10で説明した光ファイ/挿入部168と同じたきで中 央部にんか平核レンズ148を持つ凹み孔140が形成され あうに、外部後衛帝/領域を作。デバイス指数の 囲を図10回標に透明時間は「で封止して角形ブロック状 の透明固能は1を形成し、しかる後に第一ドフレーム の透明固能は1を形成し、しかる後に第一次 を表したがう込むことで、図示の如き光素子相立体2を 様数することができる。

【0026】かかる光素子組立体2では、受光素子12に

入射する光信号の一部が近極配置されているICチップ 13を照射しても上記光不透過性機能24 で遮断されるの で、提来発生していたノイズが抑制できると共に特別な 電磁シールド部材を準備することなく確実な電磁シール ドを得ることができる。

【0027】以下図2~図4で、該次素子組立体2の製造方法例を工程的に説明する。本売別を実現するリードフレームを示す図2で、外部接較等721、21、2 し., 21、2シールド片21。および光素子搭載ステージ21。 共通端子21、はいずれも図1で説明したものであり、それぞれの領域は例えばタイパー1、~1。によって2本の無符材21「記述されている」

【0028】なお認の破線Bで示す環境が図10の破線A で示す範囲に対応するデバイス指数域である。そこで、 図1における各チップコンデンサ22.23と光業子におよ び10チップ13を接りードフレーム21のそれぞれの所定 位置に薄電ペースト等で間定し、更に各デバイスと接り ードフレーム21の各場子およびステージ間を図1で説明 したように通常のボンディング技術で接続して図3の(3・1)で示す技術とする。

【0029】次いで(3-20に示すように1Cチップ13の 表面に例えば150℃程度で軟化する黒色エボキシ樹脂の 如き光不透滤性樹脂24を表面を覆うに足ら量だけ高下す ると、該1Cチップ13の表面を(2-3)で示すように統光 不滤過性機能24でカバーすることができる。

【0030】しかる後、図2におけるデバイス搭載域Bを図10の透明機能は1で図1で説明した四み穴はbを持つ角形プロック状に被覆成形して透明機脂体14を形成すると、図4の(4-1)で示す状態にすることができる。

【0031】以後、図2の各タイパーt₁~t₃を切断除去 すると共に、各帯状材21 との接続部を切断し、更に上 記シールド片21.5を該通明樹脂体14の表面に沿って折り 込むことで、所要の光素子組立体2を図(4-2) に示すよ うに得ることができる。

【0032】かかる光素子組立体2では、光素子12と対 広する機械に設けた上記四歩穴14とリードフレーム21 のシールド月21、長設けられた7212と が対応とリーが3 ので、該回み穴14に形成されている凸の半球レンズ14 aによる素光効果によって光ファイバからの光信号を効 東よく電気信号で強動することができる。

【〇〇33】更にリードフレーム21の上記シールド片21 。がそのまま電磁シールド部材として利用できるので、 特別な電磁シールド部材を準備することなく所要の光素 子組立体を容易日つ安価に複成することができる。

【0034】図5は図2で説明した光素子組立体2における電磁シールト効果を更に高めるために実現させたものであり、(5-1) は通用させるリードフレームの形状を示しまた(5-2) は完成時の状態を示したものである。「【0035】すなわち図5の(5-1) でこの場合のリード

フレーム31は、上記リードフレーム21のシールド片21-5

の領域のみを、上記透明樹脂体14の表面に沿って折り込 んだときに該透明樹脂体14の全周囲がカバーし得るよう な展開団状に拡大したシールド片31.;に置き換えたもの であり、その他のパターンは上記シールド片21.。と同様 に形成されているものである。

【り036】従って、以下図3~図4で説明した工程を 経た後、該シールド片31」を透明接指体はの外面に沿う 数線で、D、Bで折り曲げることで、所要の光雲子組立 体3を図6つとに示すように得ることができる。

【0037】かかる光素子租立体3ではデバイス搭載域 の全周囲が上記シールド片31、でカバーされることにな るので、特別なシールド部材を準備することなく図1の 場合より更に確実な電磁シールドが実現できるメリット がある。

[0038] 光禁于祖立体としての第3の構成例と説明 する図6は、表面を絶縁性制配で狭度した光素干組立体 の構成を示したものである。すなわら図5で説明した光 素子組立体3に連用させる場合を例とする図6で、(6-1) は被機関制の形成方法を興命的に終示説明する図で あり、(6-2) は変現時の状態を示した図である。

【0039】 被機機節が成時の水態を示す辺の(6-1) で 被機関節節成用の金型6は、上述した光素子担立体3の 砂能接機増予機を除くシールド節本体が僅かな余裕をもって持入し得るキャビティ61aが形成されている下型61 と該下翌61の上面で組み合わされる上型66とで構成されている。 ている。

【0040】そして下型61のキャビティ61a には、光素 千12を上前側とした上記光素子親立体3を例えばその外 部接機網子域で位置決めして固定し得る等の図示されな い手段と、エジェクト機構能02とが設けられている。

【0041】また上型65には、上記下型61に位置決めされた光素子相立体3のシールド片3L,上の孔21aと対応する位置に該孔21に嵌入して透明樹脂体14の表面に接触し得る突起65aと、樹脂注入用のゲート65bとが散けらている。

【0042】そこで、上壁のに対して開発した地勢にある も上記下型61のキャビティ61a に図5で説明した光素子 組立体3を光素子2が上面側を向くようにセッティング して位置決めした後上記上型65と誌下型51との接触で適 者を組み合わせると、外部接続端子域を除くシールド部 本体の全周囲に刺聞がある図の状態にすることができ る。

【0043】従って、上型65のゲート65bから被覆用の 成形樹脂41を注入することで、外部接続端子城を除く 全周囲が該樹脂41で被覆された光素子組立体4を図(6 -2)に示すように構成することができる。

【0044】かかる光潔子組立体4ではリードフレーム に繋がるシールド片が美面に離估することがないので、 該シールド片領域に特別な表面処理を施すことなく制固 雰囲気や理修等によるシールド片としての解発生や変質 等が抑制できると共に、表面が絶縁樹脂で被覆されてい るので誘隘部や回路近接部等への装着も自由に行なえる メリットがある。

【0045】なお、かかる光帯子組立体なては被策場断 41を預明制能に限定する必要がなく知何なる制能にも 適用し得ることから、側盤としての確略や成形性、色調 等を考慮して側断が自由に選択し得るメリットもある。 【0046】光漂子組立体としての他の製造方法を示す 同一回りは、図2で説明したリードフレーム20を使用 して光素子組立体を構成する場合を例としたものであ る。すなわち図7の(7-1)は、図3で説明した状態にあ も、サントンレームを表め上でいる。

【0047】そこで裁リードフレーム21のシールド片21 。に繋がるタイパーち、1。を勿断除去した後、告片状に なった裁シールド片21。のがパイス指数域との連絡部 を、該シールド片21。の孔21a がデバイス搭載域の光素 子12と対応するように例えば図示の足。 F 綾でそんぞれ 各折りしてで20、に示す状態にする。

【0048】次いで、図4で説明した透明樹脂体14の形成方法と同機の樹脂成形技術で透明樹脂体を形成する。 図8の(8-1) はこの場合の樹脂成形時の状態を示した図 である。

【0049】すなわちこのときの樹脂成形用の金型7 は、図7の(で-2)における外部提続増予減を除く上記デ バイス搭載域がシールド月21。と共に僅かな余裕をもっ て挿入し得をキャビティ71aが形成されている下型71と 該下型71の上面で組み合わされる上型75とで構成されて

【0050】そして下型71のキャビティ71a には、シールド片21-5 ひいては光業子12を上側とした上記リードフレーム21を例えばその外部接続端子域で位置決めして固定し得るような図示されない手段と、エジェクト機構都72とが設けられている。

(10051) また、上壁75には樹脂注入用のゲート75a が設けられている。そこで、上型75に対して開産した状 物にある上記下型71のキャビティ71a に上記リードフレ ーム18そのシールド月21。が上側ぎ向くようにセッティングして位置決めした後、上記上型75を該下型71と組 み合わせた境間で訪上型75のゲート75a から週刊齢間・ 4 を注入することで、帯状材21 に繋がった外部接続 端子域を除く全周囲が該週刊齢間14 で封止された光業 子指以半完成体5 を図(8-2)に示すように形成するこ とかできる。

[0052] 従って、以下上記リードフレー人2/09イ バー」、した受助的たすると共に名外部接続型子21、で こし、た密状料21 との連結節を切断することで、所要の 光業子組立体5を図9に示すように得ることができる。 [0053]かかる光業子組立体5の製造方法では、図 6で説明した光素子組立体が一回の相節走房工程で構成し で獲われた光素子組立体が一回の相節走房工程で構成し

21.2 共通

61a, 71a

得るので、上記光雲子組立体4より効率よく構成できる メリットがある。

[0054]

【発明の効果】上述の如く本発明により、光素子組立体 としてのノイズ発生の抑制と確実な電磁シールドとが同 時に効率よく実現できる光素子組立体とその製造方法を 提供することができる。

【0055】なお本発明の説明では光素子が受光素子で ある場合を例としているが、該光素子をLEDの如き発 光素子に代えても同等の効果を得ることができる。また 本発明の説明では、リードフレームのシールド片に設け る光素子への光信号入出路を非シールド域とする手段が 丸孔である場合を例示しているが、例えば角孔やスリッ ト等の他の手段でも同等の効果が得られることは明らか である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明になる光素子組立体の構成を概略的に 説明する図。

【図2】 図1に示す実施例の製造工程説明図(その)

1). 【図3】 図1に示す実施例の製造工程説明図(その

2). 【図4】 図1に示す実施例の製造工程説明図(その

3).

【図5】 光素子組立体の他の機成例を説明する図。 【図6】 光素子組立体の第3の構成例を説明する図。

【図7】 光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明 する図(その1)。

【図8】 光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明 する図(その2)。

【図9】 光潔子組立体の他の製造方法を工程的に説明 する図(その3)。

【図10】 従来の光楽子組立体の構成を製造方法と共 に説明する概略図。

【符号の説明】

- 2.3.4.5 光繁子組立体
- 光素子組立半完成体 金型 6

12 光素子(受光素子) IC チップ 14 透明樹脂体 14′ 透明

樹脂

14a 凸の半球レンズ 14b 凹み 71.

21.31 リードフレーム 帯状

21-1~21-4 外部接統端子 ルド片

光素子搭載ステージ 21-6

端子 21a

22,23 チップコンデンサ 24 光不

诱過性樹脂 シールド片 31. 1

411 物獨樹脂 61.71 下型

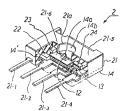
キャビティ 62.72 エジェクト機構部

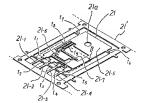
65,75 上型

65a 突起 65b,75a ゲート

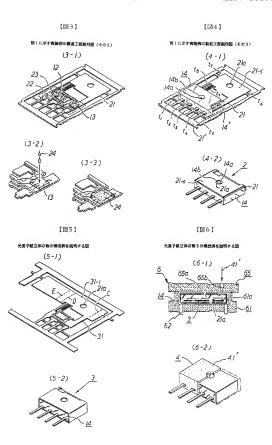
[[3]1]

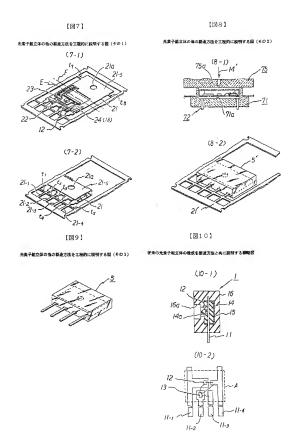
図1に示す実施例の製造工程説明図(その1) 本勢等になる元素子組立体の構成を認味的に設現する図





[図2]





フロントページの続き

富士通株式会社内

(51) Int. Cl. 6 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所 HO1L 31/10

(72)発明者 久保 真一 (72) 発明者 二木 和之 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内